	Se	arcn N	lotes	
I				
١				Ш

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/766,799	OHTAKI ET AL.
Examiner	Art Unit
Hung S. Bui	2841

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
361	752, 679	10/10/2007	нв	
361	730, 732	10/10/2007	НВ	
361	728-729	10/10/2007	НВ	
312	223.1	10/10/2007	НВ	
361	683, 686	10/10/2007	НВ	
455	347	10/10/2007	НВ	
l .				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		4		
L				

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	STRATEGY)
	DATE	EXMR
Plus search - done	10/10/2007	НВ
ø		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Ŷ.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		